

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
Madridstraße 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der nachfolgend aufgeführten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdrücklich bestätigt werden.

D-K-18366-01-01

D-K-18366-01-02

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 15.10.2024

Ausstellungsdatum: 15.10.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
Madridstraße 2, 97424 Schweinfurt

mit dem Standort

MK-Kalibrierlabor GmbH
Madridstraße 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Längenmessmittel**
- **Durchmesser**
- **Formabweichung**
- **Gewinde**
- **Längenmessgeräte ^{a)}**

Koordinatenmesstechnik

- **Anwendung Koordinatenmessgeräte**

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom und Niederfrequenz

- **Gleichspannung ^{a)}**
- **Wechselspannung ^{a)}**
- **Gleichstromstärke ^{a)}**
- **Wechselstromstärke ^{a)}**
- **Gleichstromwiderstand ^{a)}**

^{a)} auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge				
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
	> 300 mm bis 1000 mm		$50 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Tiefenmessschieber *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
	> 300 mm bis 1000 mm		$50 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Höhenmessschieber *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 725 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	725 mm / 1500 mm = Endwert des Messbereichs
	> 725 mm bis 1500 mm		$5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Messeinsätzen *	0 mm bis 725 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	725 mm = Endwert des Messbereichs
Bügelmessschrauben mit Messschnäbeln für Innenmessungen	3 mm bis 130 mm	AA_005:2023-01	$5 \mu\text{m} + 8 \cdot 10^{-6} \cdot l$	130 mm = Endwert des Messbereichs
Einstellmaße für Bügelmessschrauben *	25 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4:2009	$2 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
	> 300 mm bis 1500 mm		$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeigermess- schrauben *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Tiefenmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung *	25 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = gemessener Durchmesser
	> 300 mm bis 1500 mm		$5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung *	3 mm bis 130 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Messuhren mit Skalenanzeige *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2021	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Feinzeiger *	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	1,1 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	1,2 μm	
Messuhren mit Ziffernanzeige *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessungen *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005	10 μm	Messtiefe: bis 50 mm
			15 μm	Messtiefe: > 50 mm bis 100 mm
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessungen *	2,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005	10 μm	Messtiefe: bis 50 mm
			15 μm	Messtiefe: > 50 mm bis 100 mm

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung *	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005, Bild 1	0,8 µm	Anwendungsbereich: mit Messspitzen: $d = 1,75 \text{ mm bis } 25 \text{ mm}$
	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005, Bild 2	0,8 µm	Anwendungsbereich: bis $d = 300 \text{ mm}$
	bis 3 mm		1,2 µm	Anwendungsbereich: $d > 300 \text{ mm bis } 600 \text{ mm}$
	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005, Bild 3	0,8 µm	Anwendungsbereich: bis $d = 100 \text{ mm}$
Feinzeigerrachenlehren	0 mm bis 200 mm	AA_038:2023-01	$0,5 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l = \text{gemessene Länge}$
Induktive Messtaster mit Anzeigegerät *	bis 10 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 14.1:2010	0,8 µm	mit digitaler Signalübertragung
Elektronische Taster mit Anzeigegerät	bis 100 mm	AA_048:2024-05	$0,67 \mu\text{m} + 7,8 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
ohne Anzeigegerät	bis 100 mm	AA_054:2024-05	$0,6 \mu\text{m} + 7 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Flachlehren	0,05 mm bis 50 mm	AA_052:2020-03	$0,5 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Fühlerlehren	0,01 mm bis 5 mm	AA_025:2023-01	1,0 µm	
Einbaumessschrauben *	0 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4:2008	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Zylindrische Normale Einstell-, Lehrringe * Durchmesser	3 mm bis 250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener}$ Durchmesser
Einstell-, Lehrdorne Durchmesser	1 mm bis 250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Innenzylinder, Dorne und Außenzylinder * Rundheitsabweichung	bis 30 µm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 1 und 2	$0,3 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-2} \cdot RONt$	$RONt = \text{Rundheitsab-}$ weichung Durchmesser: 3 mm bis 250 mm
Geradheitsabweichung der Mantellinie	bis 30 µm		0,5 µm	Axiale Länge: bis 30 mm
Parallelitätsabweichung der Mantellinie	bis 30 µm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006, Option 1	0,5 µm	Axiale Länge: bis 30 mm
Prüfstifte, Gewindeprüfstifte * Durchmesser	0,1 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 1 und 2	$0,8 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener}$ Durchmesser
Rundheitsabweichung	bis 30 µm		$0,3 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-2} \cdot RONt$	$RONt = \text{Rundheitsab-}$ weichung Durchmesser: 1 mm bis 20 mm

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Kegelnormale und Kegellehren *	6 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.12:2007, Option 2	$1,7 \mu\text{m} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener Durchmesser}$
Durchmesser in den Bezugsebenen				
Kegelwinkel				
Gewindelehren * (ein- und mehrgängige zylindrische und kegelige Außen- gewinde mit gerad- linigen Flanken und symmetrischem Profil ₇)				
Außengewinde Einfacher Flankendurchmesser	Nenndurchmesser 1 mm bis 200 mm Nennsteigung 0,2 mm bis 6,0 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006, Option 1 Dreidrahtmethode senkrecht zur Gewindeachse	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener Flankendurchmesser}$
Außengewinde Flankendurchmesser	Nenndurchmesser 1 mm bis 200 mm Steigung bzw. Teilung 0,5 mm bis 8 mm Gewindeprofilwinkel α $\geq 27^\circ$	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006, Option 1 bis Option 5 Scanningverfahren	3 μm	$l_F = \text{Flankenlänge}$
Außendurchmesser			2 μm	
Kerndurchmesser bzw. Einstichdurchmesser			5 μm	
Steigung bzw. Teilung			1,5 μm	
Gewindeprofilwinkel α			$(3 + 1 \text{ mm} / l_F)'$, jedoch nicht kleiner als 6'	
Innengewinde Flankendurchmesser	Nenndurchmesser 3 mm bis 200 mm Steigung bzw. Teilung 0,5 mm bis 8 mm Gewindeprofilwinkel α $\geq 27^\circ$	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006, Option 1 bis Option 5 Scanningverfahren	3 μm	$l_F = \text{Flankenlänge}$
Außendurchmesser bzw. Einstichdurchmesser			5 μm	
Kerndurchmesser			2 μm	
Steigung bzw. Teilung			1,5 μm	
Gewindeprofilwinkel α			$(3 + 1 \text{ mm} / l_F)'$, jedoch nicht kleiner als 6'	
Kugel Durchmesser	0,2 mm bis 100 mm	AA_039:2022-10 Scanningverfahren	$0,4 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener Durchmesser}$
Vertikale Längenmessgeräte *	0 mm bis 610 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009	$1,7 \mu\text{m} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l = \text{gemessene Länge}$
Geradheits- und Rechtwinkligkeits- abweichung	bis 30 μm	Bis 500 mm Führungslänge	$1,9 \mu\text{m} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot l_z$	$l_z = \text{Führungslänge}$

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Koordinatenmesstechnik Prismatische, kegel- und kugelförmige Werkstücke	Koordinatenmessgerät mit einem kalibrierten Mess- volumen von: X = 900 mm Y = 1150 mm Z = 800 mm	AA-044: 2021-08 Taktile Messung in Form von Einzelpunkt- antastungen mit einem Koordinatenmessgerät und Bestimmung von Regelgeometrien, die durch geometrische Parameter bestimmt sind (Einzelpunkte, Geraden, Ebenen, Kreise, Kugeln, Zylinder, Tori), mit der Auswerte-software des KMGs. Einzelpunktantastungen als „selbstzentrierende Antastungen“ werden im Rahmen der Akkreditierung nicht verwendet. Für die Sicherstellung der Rückführbarkeit wird die Kalibrierung eines vergleichbaren Normals durchgeführt. Darüber hinaus sind folgende Einschränk- ungen zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> - Messpunkte müssen gleichmäßig über Formelemente verteilt werden können; - Abdeckung von min- destens 50 % der Oberfläche von Formelementen; - Auswertung mittlerer Formelemente 	Die Messunsicherheit wird ermittelt durch eine Messunsicherheitsbilanz auf Basis der Richtlinie VDI/VDE 2617 Blatt 11:2011. Sie ist aufgabenspezifisch und wird für eine Überdeckungs- wahrscheinlichkeit von 95 % angegeben (Erwei- terungsfaktor $k = 2$) Beispielhafte Messun- sicherheit für eine Messaufgabe: Parallelendmaß mit Nennmaß von 1000 mm, verwendet wurde ein seitlich auskragender Taster mit einer Länge von 150 mm, ermittelt wurde die erweiterte Messunsicherheit des Prüfmerkmals „Abstand“: $U = 3,9 \mu\text{m}$	Die ermittelte Messun- sicherheit kann sich von der beispielhaft ange- gebenen Unsicherheit deutlich unterscheiden.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstrom und Niederfrequenz Gleichspannung Quellen	10 mV bis 100 mV > 100 mV bis 1 V > 1 V bis 10 V > 10 V bis 100 V > 100 V bis 1 kV		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $17 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $28 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert mit Agilent 3458A
Gleichspannung Messgeräte	22 mV bis 220 mV > 220 mV bis 2,2 V > 2,2 V bis 11 V > 11 V bis 22 V > 22 V bis 1100 V		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert mit Fluke 5700A
	33 mV bis 330 mV > 330 mV bis 3,3 V > 3,3 V bis 33 V > 33 V bis 330 V > 330 V bis 1020 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7 \mu\text{V}$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$ $65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$ $65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,8 \text{ mV}$	U = Messwert mit Fluke 5502A
Gleichstromstärke Quellen	10 μA bis 100 μA > 100 μA bis 1 mA > 1 mA bis 10 mA > 10 mA bis 100 mA > 100 mA bis 1 A		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ nA}$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ nA}$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,15 \mu\text{A}$ $40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,3 \mu\text{A}$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 17 \mu\text{A}$	I = Messwert mit Agilent 3458A
	Gleichstromstärke Messgeräte	22 μA bis 220 μA > 220 μA bis 220 mA > 220 mA bis 2,2 A > 2,2 A bis 20 A		$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ mA}$
33 μA bis 330 μA > 330 μA bis 3,3 mA > 3,3 mA bis 33 mA > 33 mA bis 330 mA > 330 mA bis 3 A > 3 A bis 11 A > 11 A bis 20,5 A			$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot I + 30 \text{ nA}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 70 \text{ nA}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,3 \mu\text{A}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3 \mu\text{A}$ $0,45 \cdot 10^{-3} \cdot I + 50 \mu\text{A}$ $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,59 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,87 \text{ mA}$	I = Messwert mit Fluke 5502A
Gleichstromwiderstand Widerstände / Quellen	1 Ω bis 10 Ω > 10 Ω bis 100 Ω > 100 Ω bis 1 k Ω > 1 k Ω bis 10 k Ω > 10 k Ω bis 100 k Ω > 100 k Ω bis 1 M Ω > 1 M Ω bis 10 M Ω > 10 M Ω bis 100 M Ω > 100 M Ω bis 1 G Ω		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 65 \mu\Omega$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,65 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1,5 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 15 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,15 \Omega$ $18 \cdot 10^{-6} \cdot R + 3 \Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,12 \text{ k}\Omega$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $6 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert mit Agilent 3458A
	Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω , 1,9 Ω 10 Ω , 19 Ω , 100 Ω 190 Ω , 1 k Ω , 1,9 k Ω 10 k Ω , 19 k Ω , 100 k Ω 190 k Ω , 1 M Ω , 1,9 M Ω 10 M Ω , 19 M Ω 100 M Ω	Festwerte	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot R$

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω bis 11 Ω	Festwerte	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,7 \text{ m}\Omega$	R = Messwert mit Fluke 5502A
	11 Ω bis 33 Ω		$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,0 \text{ m}\Omega$	
	33 Ω bis 110 Ω		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,8 \text{ m}\Omega$	
	110 Ω bis 330 Ω		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,4 \text{ m}\Omega$	
	330 Ω bis 1,1 kΩ		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	1,1 kΩ bis 33 kΩ		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	33 kΩ bis 110 kΩ		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	110 kΩ bis 330 kΩ		$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	330 kΩ bis 1,1 MΩ		$0,18 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	1,1 MΩ bis 3,3 MΩ		$0,19 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	3,3 MΩ bis 11 MΩ		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	11 MΩ bis 33 MΩ		$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	33 MΩ bis 110 MΩ		$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	110 MΩ bis 330 MΩ		$6,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
330 MΩ bis 1,1 GΩ	$18 \cdot 10^{-3} \cdot R$			
Wechselspannung Quellen	10 mV bis 100 mV	10 Hz bis 40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7,5 \mu\text{V}$	U = Messwert mit Agilent 3458A
		> 40 Hz bis 1 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,77 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \mu\text{V}$	
	> 100 mV bis 1 V	10 Hz bis 40 Hz	$96 \cdot 10^{-6} \cdot U + 47 \mu\text{V}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 29 \mu\text{V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 39 \mu\text{V}$	
	> 1 V bis 10 V	10 Hz bis 40 Hz	$96 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,47 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$94 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,27 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,28 \text{ mV}$	
	> 10 V bis 100 V	10 Hz bis 40 Hz	$0,25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,7 \text{ mV}$	
		> 40 Hz bis 1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 1 kHz bis 20 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,9 \text{ mV}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
> 100 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \text{ mV}$		
	> 1 kHz bis 20 kHz	$0,72 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \text{ mV}$		
	> 20 kHz bis 50 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \text{ mV}$		

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Messgeräte	100 mV bis 220 mV	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U = Messwert mit Fluke 5700A
	> 220 mV bis 2,2 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 22 V bis 220 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 220 V bis 1100 V	50 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	33 mV bis 330 mV	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 29 \mu\text{V}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	U = Messwert mit Fluke 5502A
	> 330 mV bis 3,3 V	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$ $0,81 \cdot 10^{-3} \cdot U + 75 \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 85 \mu\text{V}$	
	> 3,3 V bis 33 V	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$ $0,81 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$	
	> 33 V bis 330 V	45 Hz bis 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz	$0,58 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$ $0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 11 \text{ mV}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 11 \text{ mV}$ $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \text{ mV}$	
	> 330 V bis 1020 V	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Wechselstromstärke Quellen	1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$ $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$	I = Messwert mit Agilent 3458A
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$ $0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$ $0,95 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte	100 μ A bis 220 μ A	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$	<i>I</i> = Messwert mit Fluke 5700A
	> 220 μ A bis 2,2 mA	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 2,2 mA bis 220 mA	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 220 mA bis 2,2 A	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 2,2 A bis 20 A	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ mA}$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7 \text{ mA}$	mit Fluke 5220A
	100 μ A bis 330 μ A	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ } \mu\text{A}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,18 \text{ } \mu\text{A}$ $9,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,24 \text{ } \mu\text{A}$	<i>I</i> = Messwert mit Fluke 5502A
	> 330 μ A bis 3,3 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,17 \text{ } \mu\text{A}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ } \mu\text{A}$ $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,35 \text{ } \mu\text{A}$	
	> 3,3 mA bis 33 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,4 \text{ } \mu\text{A}$ $0,92 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \text{ } \mu\text{A}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \text{ } \mu\text{A}$	
	> 33 mA bis 330 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 24 \text{ } \mu\text{A}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 60 \text{ } \mu\text{A}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ mA}$	
	> 330 mA bis 1,1 A	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,58 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ mA}$ $6,9 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,2 \text{ mA}$ $29 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$	
	> 1,1 A bis 3 A	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ } \mu\text{A}$ $7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,2 \text{ mA}$ $29 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$	
	> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$0,72 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot I$		

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Gleichstrom und Niederfrequenz Gleichspannung Quellen	10 mV bis 100 mV > 100 mV bis 1 V > 1 V bis 10 V > 10 V bis 100 V > 100 V bis 1 kV		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $17 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $28 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert mit Agilent 3458A	
Gleichspannung Messgeräte	22 mV bis 220 mV > 220 mV bis 2,2 V > 2,2 V bis 11 V > 11 V bis 22 V > 22 V bis 1100 V		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot U$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert mit Fluke 5700A	
	33 mV bis 330 mV > 330 mV bis 3,3 V > 3,3 V bis 33 V > 33 V bis 330 V > 330 V bis 1020 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu\text{V}$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7 \mu\text{V}$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot U + 60 \mu\text{V}$ $65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$ $65 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,8 \text{ mV}$	U = Messwert mit Fluke 5502A	
Gleichstromstärke Quellen	10 μA bis 100 μA > 100 μA bis 1 mA > 1 mA bis 10 mA > 10 mA bis 100 mA > 100 mA bis 1 A		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ nA}$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot I + 15 \text{ nA}$ $25 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,15 \mu\text{A}$ $40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,3 \mu\text{A}$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I + 17 \mu\text{A}$	I = Messwert mit Agilent 3458A	
Gleichstromstärke Messgeräte	22 μA bis 220 μA > 220 μA bis 220 mA > 220 mA bis 2,2 A > 2,2 A bis 20 A		$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ mA}$	I = Messwert mit Fluke 5700A mit Fluke 5220A	
	33 μA bis 330 μA > 330 μA bis 3,3 mA > 3,3 mA bis 33 mA > 33 mA bis 330 mA > 330 mA bis 3 A > 3 A bis 11 A > 11 A bis 20,5 A		$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot I + 30 \text{ nA}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 70 \text{ nA}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,3 \mu\text{A}$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3 \mu\text{A}$ $0,45 \cdot 10^{-3} \cdot I + 50 \mu\text{A}$ $0,70 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,59 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,87 \text{ mA}$	I = Messwert mit Fluke 5502A	
Gleichstromwiderstand Widerstände / Quellen	1 Ω bis 10 Ω > 10 Ω bis 100 Ω > 100 Ω bis 1 k Ω > 1 k Ω bis 10 k Ω > 10 k Ω bis 100 k Ω > 100 k Ω bis 1 M Ω > 1 M Ω bis 10 M Ω > 10 M Ω bis 100 M Ω > 100 M Ω bis 1 G Ω		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R + 65 \mu\Omega$ $15 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,65 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1,5 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 15 \text{ m}\Omega$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,15 \Omega$ $18 \cdot 10^{-6} \cdot R + 3 \Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,12 \text{ k}\Omega$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $6 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert mit Agilent 3458A	
Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω , 1,9 Ω 10 Ω , 19 Ω , 100 Ω 190 Ω , 1 k Ω , 1,9 k Ω 10 k Ω , 19 k Ω , 100 k Ω 190 k Ω , 1 M Ω , 1,9 M Ω 10 M Ω , 19 M Ω 100 M Ω	Festwerte	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert mit Fluke 5700A	

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen		
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren					
Gleichstromwiderstand Messgeräte	1 Ω	bis	11 Ω	Festwerte	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,7 \text{ m}\Omega$	<i>R</i> = Messwert mit Fluke 5502A		
	11 Ω	bis	33 Ω					
	33 Ω	bis	110 Ω					
	110 Ω	bis	330 Ω					
	330 Ω	bis	1,1 kΩ					
	1,1 kΩ	bis	33 kΩ					
	33 kΩ	bis	110 kΩ					
	110 kΩ	bis	330 kΩ					
	330 kΩ	bis	1,1 MΩ					
	1,1 MΩ	bis	3,3 MΩ					
	3,3 MΩ	bis	11 MΩ					
	11 MΩ	bis	33 MΩ					
	33 MΩ	bis	110 MΩ					
110 MΩ	bis	330 MΩ						
330 MΩ	bis	1,1 GΩ						
Wechselspannung Quellen	10 mV	bis	100 mV	10 Hz	bis	40 Hz	$85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7,5 \mu\text{V}$	<i>U</i> = Messwert mit Agilent 3458A
				> 40 Hz	bis	1 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
				> 1 kHz	bis	20 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6 \mu\text{V}$	
				> 20 kHz	bis	50 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot U + 10 \mu\text{V}$	
				> 50 kHz	bis	100 kHz	$0,77 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \mu\text{V}$	
	> 100 mV	bis	1 V	10 Hz	bis	40 Hz	$96 \cdot 10^{-6} \cdot U + 47 \mu\text{V}$	
				> 40 Hz	bis	1 kHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
				> 1 kHz	bis	20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
				> 20 kHz	bis	50 kHz	$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 29 \mu\text{V}$	
				> 50 kHz	bis	100 kHz	$0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 39 \mu\text{V}$	
	> 1 V	bis	10 V	10 Hz	bis	40 Hz	$96 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,47 \text{ mV}$	
				> 40 Hz	bis	1 kHz	$94 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
				> 1 kHz	bis	20 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,25 \text{ mV}$	
				> 20 kHz	bis	50 kHz	$0,36 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,27 \text{ mV}$	
				> 50 kHz	bis	100 kHz	$0,93 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,28 \text{ mV}$	
	> 10 V	bis	100 V	10 Hz	bis	40 Hz	$0,25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4,7 \text{ mV}$	
				> 40 Hz	bis	1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
				> 1 kHz	bis	20 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$	
				> 20 kHz	bis	50 kHz	$0,41 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,9 \text{ mV}$	
				> 50 kHz	bis	100 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$	
> 100 V	bis	700 V	40 Hz	bis	1 kHz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \text{ mV}$		
			> 1 kHz	bis	20 kHz	$0,72 \cdot 10^{-3} \cdot U + 24 \text{ mV}$		
			> 20 kHz	bis	50 kHz	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \text{ mV}$		

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Wechselspannung Messgeräte	100 mV bis 220 mV	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U = Messwert mit Fluke 5700A
	> 220 mV bis 2,2 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$0,2 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 22 V bis 220 V	40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz		$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $0,6 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	> 220 V bis 1100 V	50 Hz bis 1 kHz		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U = Messwert mit Fluke 5502A
	33 mV bis 330 mV	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz		$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 29 \mu\text{V}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$	
	> 330 mV bis 3,3 V	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz		$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 70 \mu\text{V}$ $0,81 \cdot 10^{-3} \cdot U + 75 \mu\text{V}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 85 \mu\text{V}$	
	> 3,3 V bis 33 V	45 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz		$0,35 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$ $0,81 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ mV}$	
	> 33 V bis 330 V	45 Hz bis 1 kHz 1 kHz bis 10 kHz > 10 kHz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz		$0,58 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,5 \text{ mV}$ $0,92 \cdot 10^{-3} \cdot U + 11 \text{ mV}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 11 \text{ mV}$ $1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 11 \text{ mV}$	
	> 330 V bis 1020 V	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot U$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
Wechselstromstärke Quellen	1 mA bis 10 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz		$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$ $0,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \mu\text{A}$	I = Messwert mit Agilent 3458A
	> 10 mA bis 100 mA	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz		$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$ $0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$ $0,38 \cdot 10^{-3} \cdot I + 25 \mu\text{A}$	
	> 100 mA bis 1 A	20 Hz bis 45 Hz > 45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 5 kHz		$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$ $0,95 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,25 \text{ mA}$	

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Wechselstromstärke Messgeräte	100 µA bis 220 µA	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I = Messwert mit Fluke 5700A
	> 220 µA bis 2,2 mA	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 2,2 mA bis 220 mA	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 220 mA bis 2,2 A	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $15 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
> 2,2 A bis 20 A	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz		$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ mA}$ $4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7 \text{ mA}$	mit Fluke 5220A	
	100 µA bis 330 µA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ µA}$ $3,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,18 \text{ µA}$ $9,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,24 \text{ µA}$	I = Messwert mit Fluke 5502A
	> 330 µA bis 3,3 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,17 \text{ µA}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,23 \text{ µA}$ $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,35 \text{ µA}$	
	> 3,3 mA bis 33 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,4 \text{ µA}$ $0,92 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,5 \text{ µA}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,5 \text{ µA}$	
	> 33 mA bis 330 mA	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot I + 24 \text{ µA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 60 \text{ µA}$ $2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ mA}$	
	> 330 mA bis 1,1 A	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,58 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ mA}$ $6,9 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,2 \text{ mA}$ $29 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$	
	> 1,1 A bis 3 A	45 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ µA}$ $7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,2 \text{ mA}$ $29 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$	
	> 3 A bis 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz		$0,72 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	> 11 A bis 20,5 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz		$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$ $35 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Länge					
Vertikale Längenmessgeräte *	0 mm	bis 610 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009 bis 500 mm Führungslänge	$1,7 \mu\text{m} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Geradheits- und Rechtwinkligkeits- abweichung		bis 30 μm		$1,9 \mu\text{m} + 3 \cdot 10^{-6} \cdot l_2$	l_2 = Führungslänge

Verwendete Abkürzungen:

AA	Kalibrieranweisung der MK-Kalibrierlabor GmbH
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
DKD	Deutscher Kalibrierdienst
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e. V.

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
Madridstraße 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgrößen

– Druck

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-02

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹	Bemerkungen
Druck * positiver Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 60 bar	DKD-R 6-1:2014	$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot p_e$, jedoch nicht < 8 mbar	Druckmedium: Öl p_e = Messwert
	> 60 bar bis 700 bar		$2,0 \cdot 10^{-4} \cdot p_e$, jedoch nicht < 29 mbar	

Verwendete Abkürzungen:

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
 DKD-R Kalibrierrichtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes,
 herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

¹ Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.